А.Ф. Константинова, Т.Г. Головина, К.К. Константинов, Е.А. Евдищенко

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

НЕОБЫЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Введение

Несмотря на то, что оптическая активность в одноосных кристаллах хорошо исследована и по этой теме есть много различных работ, все равно остаются нерешенные вопросы. Представляют интерес особенности проявления оптической активности в одноосных кристаллах разных классов, связанные с различным видом тензора гирации [1].

Во-первых, это кристаллы примитивных 3, 4, 6 (тензор гирации имеет симметричную и антисимметричную части), аксиальных 32, 422, 622 (тензор гирации симметричен) и планальных классов 3m, 4mm, 6mm (тензор гирации антисимметричен, а оптическая активность проявляется только при наклонном падении света на кристалл [1–3]).

Во-вторых, в кристаллах классов $\overline{42m}$ и $\overline{4}$ оптическая активность проявляется необычным образом, а в направлении оптической оси вращение плоскости поляризации отсутствует.

В настоящей работе рассмотрены азимуты поляризации χ и эллиптичности k отраженного (r) и прошедшего (t) света.

1. Влияние антисимметричной части тензора гирации на характеристики отраженного и прошедшего света в кристаллах классов 3, 4, 6, 32, 422, 622 и 3*m*, 4*mm*, 6*mm*

Проведем расчет азимута поляризации χ_r и эллиптичности k_r отраженного света и сравним полученные результаты для примитивных, аксиальных и планальных кристаллов. Величины χ_r и k_r можно рассчитать по формулам [1]:

$$(k_{r})_{p,s} = \operatorname{tg} \gamma_{p,s}, \quad \sin 2\gamma_{p,s} = \frac{2 \operatorname{Im} \kappa_{p,s}}{1 + |\kappa_{p,s}|^{2}}, \quad \operatorname{tg} 2(\chi_{r})_{p,s} = \frac{2 \operatorname{Re} \kappa_{p,s}}{1 - |\kappa_{p,s}|^{2}}, \quad (1)$$

где индексы *p*, *s* соответствуют *p*- и *s*-поляризации падающего света;

$$\kappa_{p} = \frac{E_{ps}}{E_{pp}} = \frac{2i n_{i} \eta_{i} (\alpha_{12} n_{i} \sin \varphi + (\alpha_{11} + \alpha_{33})(\eta_{o} - \eta_{e}) n_{o}^{2} / (n_{e}^{2} - n_{o}^{2}) + \alpha_{11} \eta_{o})}{(\eta_{e} + \eta_{i})(n_{o}^{2} \eta_{i} - n_{i}^{2} \eta_{o})},$$

$$\kappa_{s} = \frac{E_{sp}}{E_{ss}} = \frac{2i n_{i} \eta_{i} (\alpha_{12} n_{i} \sin \varphi + (\alpha_{11} + \alpha_{33}) (n_{o}^{2} \eta_{e} - n_{e}^{2} \eta_{o}) / (n_{e}^{2} - n_{o}^{2}) + \alpha_{33} \eta_{o})}{(\eta_{e} - \eta_{i}) (n_{o}^{2} \eta_{i} + n_{i}^{2} \eta_{o})}, \quad (2)$$
$$\eta_{i} = n_{i} \cos\varphi, \ \eta_{o,e} = \sqrt{n_{o,e}^{2} - n_{i}^{2} \sin^{2}\varphi}.$$

Здесь φ – угол падения света, n_o , n_e – главные показатели преломления одноосного кристалла, n_i – показатель преломления внешней среды, E_{pp} , E_{ps} и E_{sp} , E_{ss} – компоненты электрического поля отраженной волны, первые индексы *p*-и *s*- означают поляризацию падающей волны, вторые – отраженной. Формулы получены без учета многократных отражений и приведены для случая, когда оптическая ось кристалла параллельна плоскости пластинки и перпендикулярна плоскости падения света.

Так как величины χ_r и k_r пропорциональны α_{ij} , в большинстве случаев $|\chi_r| \ll 1$, $|k_r| \ll 1$. Но величины χ_r и k_r могут принимать большие значения, если знаменатель (2) близок к нулю. Это возможно при *p*-поляризации падающего света, если угол падения близок к углу Брюстера φ_E ($tg^2\varphi_E = \varepsilon_o/n_i^2$). Также знаменатель (2) может быть малым при любом φ , если показатель преломления внешней среды n_i близок к показателям преломления кристалла.

На рисунке 1 показаны зависимости $\chi_r(\varphi)$ и $k_r(\varphi)$ при *p*- (рисунки 1,а и 1,б) и *s*поляризациях (рисунки 1,в и 1,г) падающего света при его падении из среды с показателем ($n_i = 2,265$), близким к показателям преломления кристалла. Для планальных кристаллов (кривые 1) зависимости $k_r(\varphi)$ и $\chi_r(\varphi)$ антисимметричны ($\chi_r(-\varphi) = -\chi_r(\varphi), k_r(-\varphi) = -k_r(\varphi)$), для аксиальных (кривые 2) симметричны ($\chi_r(-\varphi) = \chi_r(\varphi), k_r(-\varphi) = k_r(\varphi)$), а для примитивных (кривые 3) несимметричны ($|\chi_r(-\varphi)| \neq |\chi_r(\varphi)|$). Это также видно из формул (1), (2).

Для прозрачного кристалла $\chi_r(\varphi) = 0$, а максимальные значения $k_r(\varphi)$ равны ± 1 в окрестностях точек $\varphi = \pm \varphi_6$ для *p*-поляризации падающего света; при этом $k_r(\pm \varphi_6) = 0$ [4]. Для поглощающего кристалла максимумы и минимумы $k_r(\varphi)$ уже не доходят до ± 1 (рисунок 1,6); $\chi_r(\varphi) \neq 0$ (рисунки 1,а и 1,в).

Рассмотрим зависимости азимута поляризации χ_t прошедшего света от длины волны λ при наличии изотропной точки по двупреломлению (рисунок 2). Расчеты проведены с учетом многократных отражений. Для кристаллов классов 3, 4, 6 и 32, 422, 622 в изотропной точке видно вращение плоскости поляризации (рисунок 2,а), $\rho \approx \pi(\alpha_{11} + \alpha_{33})/\lambda$. В кристаллах 3*m*, 4*mm*, 6*mm* вращение плоскости поляризации отсутствует (рисунок 2,б).



Рисунок 1 – Зависимости χ_r и k_r от угла падения φ ; а, б – *p*-поляризация, в, г – *s*-поляризация падающего света; $n_o = 2,2597 + i\ 0,001,\ n_e = 2,4125 + i\ 0,0012,\ n_i = 2,265;$ $1 - \alpha_{11} = \alpha_{33} = 0,\ \alpha_{12} \neq 0;\ 2 - \alpha_{11},\ \alpha_{33} \neq 0,\ \alpha_{12} = 0;\ 3 - \alpha_{11},\ \alpha_{33},\ \alpha_{12} \neq 0;$ $\alpha_{11} = 1,9 \cdot 10^{-3} + i \cdot 10^{-6},\ \alpha_{33} = -5,7 \cdot 10^{-3} - i\ 1,5 \cdot 10^{-6},\ \alpha_{12} = -3,5 \cdot 10^{-3} - i\ 2 \cdot 10^{-6}$



Рисунок 2 – Зависимости $\chi_t(\lambda)$ при наличии изотропной точки; а – классы 3, 4, 6 и 32, 422, 622; б –3*m*, 4*mm*, 6*mm*; свет падает под углом $\varphi = 30^\circ$; d = 0,1 мм, $n_t = 1, n_i = 1, \alpha_{11} = 1,9 \ 10^{-4}, \alpha_{33} = -5,7 \ \cdot 10^{-4}, \alpha_{12} = -3,5 \ \cdot 10^{-4}$

2. Особенности проявления оптической активности в кристаллах классов 42*m* и 4

В кристаллах классов $\overline{4}2m$ и $\overline{4}$ тензор гирации имеет необычный вид ($\alpha_{22} = -\alpha_{11}, \alpha_{33} = 0, \alpha_{21} = \alpha_{12}$) [1]. Для класса $\overline{4}2m$ величина $\alpha_{12} = 0$, если оси координат *X*, *Y* направлены вдоль осей 2-го порядка (рисунок 3,а). Если *X*, *Y* выбраны как перпендикуляры к плоскостям симметрии, то $\alpha_{11} = 0$, а $\alpha_{12} \neq 0$.

Рассчитан азимут поляризации χ_t света, прошедшего через пластинку кристалла $\overline{4}2m$. Пластинка вырезана параллельно оптической оси, плоскость падения света перпендикулярна оптической оси. Но при этом возможна разная ориентация пластинки относительно осей 2-го порядка и плоскостей симметрии. На рисунке 3,6 показана величина χ_t при разных ориентациях (угол ψ) оси 2-го порядка. При $\psi = 0$ (ось 2-го порядка параллельна поверхности пластинки, плоскости симметрии расположены под углом 45° к ней) получаем $\chi_t(-\phi) = \chi_t(\phi)$; при $\psi = 45^\circ$ (обе оси 2-го порядка расположены под углом 45° к поверхности, одна из плоскостей симметрии параллельна поверхности) $\chi_t(-\phi) = -\chi_t(\phi)$. В остальных случаях $\chi_t(-\phi) \neq \chi_t(\phi)$, что показано на рисунке 3, в для $\psi = 30^\circ$.

В кристалле класса $\overline{4}$ есть только ось $\overline{4}$, а зависимости $\chi(\phi)$ в общем виде несимметричны (рисунок 3,в).



Рисунок 3 – Сечение поверхности гирации кристалла $\overline{4}2m$ (a); зависимость χ_t от угла падения φ и угла отклонения ψ оси 2-го порядка от поверхности пластинки (б); зависимость $\chi_t(\varphi)$ при $\psi = 30^\circ$ (в)

Заключение

Рассмотрено влияние антисимметричной части тензора гирации α_{12} на азимуты поляризации χ_r и эллиптичности и k_r отраженного света в кристаллах классов 3*m*, 4*mm*, 6*mm*, и проведено сравнение кристаллов классов 3, 4, 6 и 32, 422, 622. Показано, что при $\alpha_{12} \neq 0$ величины χ_r и k_r при положительных и отрицательных углах падения различны (при чисто антисимметричном тензоре гирации они противоположны). Показано, что величина α_{12} не оказывает влияния на азимут поляризации χ_r в изотропной точке.

Для кристаллов классов $\overline{4}2m$ показано, что зависимости χ_t от угла падения для положительных и отрицательных углов падения имеют принципиально разный вид при разной ориентации осей 2-го порядка и плоскостей симметрии относительно поверхности пластинки.

Литература

1. Федоров, Ф.И. Теория гиротропии / Ф.И. Федоров. – Минск : Наука и техника, 1976. – 456 с.

2. Федоров, Ф.И. К вопросу об оптической активности кристаллов планальных классов средних сингоний / Ф.И. Федоров, Б.В. Бокуть, А.Ф. Константинова // Кристаллография. – 1962. – Т. 7. – Вып. 6. – С. 910–915.

3. Константинова, А.Ф. Оптические свойства кристаллов / А.Ф. Константинова, Б.Н. Гречушников, Б.В. Бокуть, Е.Г. Валяшко. – Минск : Наука и техника, 1995. – 304 с.

4. Головина, Т.Г. Особенности проявления оптической активности в различных одноосных кристаллах / Т.Г. Головина, А.Ф. Константинова, Е.А. Евдищенко, К.К. Константинов // Кристаллография. = 2016. – Т. 61. – № 4. – С. 588–595.

Г.В. Кулак, Г.В. Крох, Т.В. Николаенко

УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина», Мозырь, Беларусь

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЖИМ ДИФРАКЦИИ БЕССЕЛЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ НА УЛЬТРАЗВУКЕ В ГИРОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ

В настоящее время значительный интерес для оптических технологий представляют квазибездифракционные световые поля, которые соответствуют световым пучкам с сохраняющимся в процессе распространения поперечным распределением амплитуды поля. Наиболее известным классом квазибездифракционных полей являются бесселевы световые пучки (БСП) [1]. Для изготовления акустооптических (АО) устройств обработки информации (модуляторов, дефлекторов, фильтров, процессоров, датчиков и т. д.) широкое применение находят кристаллы, обладающие хорошими фотоупругими свойствами и гиротропией. К таким кристаллам в первую очередь относятся парателлурит (TeO_2) , теллур (Te), германат и силикат висмута ($Bi_{12}GeO_{20}$, $Bi_{12}SiO_{20}$), кварц (α -SiO₂₀) и др. В связи с этим актуальна задача исследования различных режимов AO взаимодействия БСП в таких кристаллах [2]. При этом следует учитывать, что наилучшими характеристиками обладают АО устройства в промежуточном режиме дифракции [2]. В настоящей работе с использованием материальных уравнений для гиротропного диэлектрика [3] и метода медленно-изменяющихся амплитуд (ММА) исследован промежуточный режим АО дифракции БСП нулево-